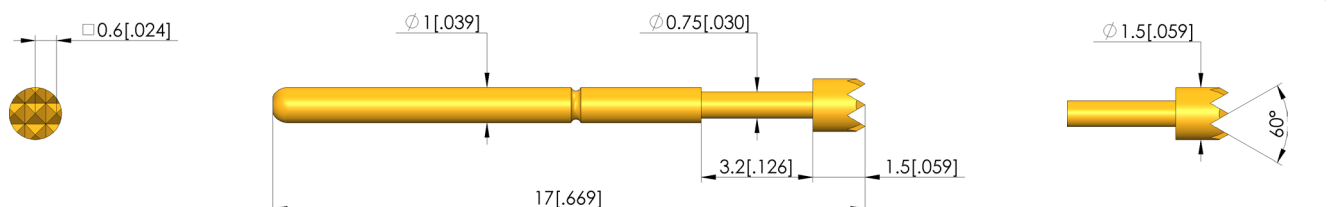


- Conception robuste et compacte pour applications ICT/FCT difficiles en espaces exigus
- Pour un contact optimal au niveau des points de test (p. ex. PAD, VIA et PIN), différentes formes de têtes sont disponibles au choix en différents diamètres et finitions. De même, différentes forces de ressort sont disponibles.



Données générales

Groupe de produits:	ICT / FCT (test en circuit et test de fonction)
Sous-groupe de produits:	GKS courtes / robustes
Série:	GKS-001
Trame:	1,91 mm
Mise en contact de:	Grande broche
Magnétique:	oui
Type d'incorporation:	enfichable
Système de changement rapide:	oui
Hauteur d'incorporation réglable:	non
Sécurisé antitorsion:	non
Douille de contact adaptée:	KS-001
Température min.:	-40 °C
Température max.:	80 °C
Conforme RoHS:	oui

Données sur la forme de tête

Forme de tête:	06 Plaquette (cannelée)
Diamètre de tête:	1,5 mm
Forme de tête surface:	A Or
Forme de tête matériau:	3 CuBe

Caractéristiques électriques

Ampérage supportable / Intensité nominale:	4 A
Résistance (Ri) typique:	20 mOhm

Caractéristiques mécaniques

Longueur totale:	17 mm
Diamètre de douille de pointe:	1 mm
Course maximale:	3 mm
Précontrainte ressort:	0,33 N
Cote E / Cote de collet:	00
Force de ressort en course de travail:	1 N
Course de travail recommandée:	2,4 mm

Test Probe

GKS-001 306 150 A 1000

Article GKS-001-0001

ingun[®]

Partner for Future Technology

